(0) 231 - 239, 254

第17卷 第4期 2000年12月 原子核物理评论 Nuclear Physics Review Vol. 17, No. 4 Dec., 2000

71816-1

TL817.4

文章编号:1007-4627(2000)04-0231-05

AMS 重核素测量的入射离子 X 射线探测法

<u>蒋崧生</u>,何明 (中国原子能科学研究院核物理研究所,北京 102413)

摘 要:介绍了在加速器质谱学中发展的入射离子 X 射线的探测技术,以便应用于测定中重同位素的同量异位素鉴别,描述了在中国原子能科学研究院加速器质谱计上建立的入射离子 X 射线探测装置和实验结果,通过测量入射离子 X 射线,实现了⁶⁴Cu 测量中对同量异位素⁶⁴Ni和⁶⁴Zn 的鉴别,以及⁷⁹Se 测量中对⁷⁰Br 的鉴别.

关键词:入射离子X射线探测;同量异位素鉴别;加速器质谱 中图分类号:TL816⁺.1,TL817⁺.4 文献标识码:A

重顿

1 前宮

加速器质谱学(AMS)的发展为自然界长寿命 **同位素¹⁰Be**,¹⁴C,²⁵AI,⁵⁶CI,⁴¹Ca和¹²⁹I,以及其它 微量同位素的测定和应用开创了新途经[1],加速器 质谱法是一种直接记录原子的方法,加速器质谱计 不同于普通质谱计,其主要点在于它具备同量异位 素的鉴别能力,从而大大地提高了灵敏度. AMS 中 常用的同量异位素鉴别方法是基于当离子达到一定 能量(约 MeV/u, 越过 Bragg 峰), 通过物质的能量 损失大小与原子序数平方成正比而建立的能量损失 率法,其关系式为 d $E/dx = kZ^2/v$,其中 dE/dx 为 能量损失率,2为入射离子原子序数,v为速度和 & 为常数. 能量损失率法主要用于原子序数约小于20 的同位素 但是,随着核素的原子序数增大,要求 被加速离子的能量越来越高. 当离子原子序数达到 40, 其能量要求达到约200 MeV 才能满足前面所述 的能量损失率关系式, 这对现有的绝大多数 AMS 系统是很难达到的, 所以 AMS 测定重核依靠能量 损失率法是十分困难的.为了测定重核,曾发展了 充气磁铁法,这方法是基于当离子通过充有稀薄气 体的磁谱仪时,这些离子将与气体原子发生碰撞, 它们的电荷态将发生变化,形成一平均电荷态的轨 迹. 离子的平均电荷态是原子序数的函数, 对于邻 近的同量异位素,它们的平均电荷态不同,从而离

子轨迹也不同,但是,随着原子序数增大,鉴别同 量异位素的能力变差,目前有多家实验室开展入射 离子 X 射线探测的研究^[7-9]. X 射线探测技术目前 已应用于测定³⁶Cl,^{59,63}Ni,⁶⁸Cu,⁶⁰Fe,⁷⁹Se 和¹²⁸Sn 等的研究^[3].本文介绍的入射离子 X 射线方法是近 年来发展的 AMS 测定重同位素新方法^[3].

2 基本原理

利用带电离子激发靶物质原子 X 射线的方法 (PIXE)已被人们所熟悉.这种方法是基于用加速 的质子、u离子或其它离子轰击样品,从样品原子 中激发出 X 射线.通过测定特征 X 射线及其强度, 确定待测元素及其强度.入射离子 X 射线方法则通 过对被加速离子(由样品在加速器的离子源产生)的 X 射线分析来确定待测微量元素或用来研究离子束 的成分.同常规 PIXE 方法相比,入射离子 X 射线 方法可以与电磁分析相结合而具有分析同位素的功 能,这是普通 PIXE 方法所不能实现的.

被加速离子经过磁分析器和静电分析器后,它 具有确定的 m/q值,其中 m 为质量, q 为电荷态 (已知). 通过对入射离子的 X 射线的分析则可确定 它的原子序数,从而实现 AMS 的同量异位素的鉴 别,弥补能量损失率法在鉴别重核同量异位素的不 足. 除电磁分析器外,还可以用飞行时间法来确定

作者简介;蒋崧生(1938---),男(汉族),江西广丰人,研究员、从事实验物理研究。

收稿日期: 1999 - 12 - 02, 修改日期: 2000 - 10 - 26

^{*} 基金項目: 国家自然科学基金资助项目(19675075)

离子质量[3].

理论和实验表明,入射离子 K 壳层电子空穴产额同入射离子的能量与原子序数有关,而且当入射离子和靶核的原子序数相等时达到峰最大值,随着靶核原子序数增加,空穴产额迅速减少,而后又出现一共振峰.第一共振是同入射离子 K 壳层和靶核 K 壳层相匹配,而第二共振峰则是入射离子 K 壳层间靶核 L 壳层相匹配、另一方面,靶核 K 壳电子空穴电子产额随着其原子序数增加而迅速减小.图 1 是从实验测定43 MeV Br 和47 MeV I 入射离子以及靶原子的空穴截面 $\sigma_{K}^{[4]}$.表1是计算的一些入射离子截面 σ_{i} 和靶核的空穴截面 $\sigma_{i}^{[5]}$.



图1 入射离子 Br 和1以及靶原子的空穴截面

从图1可以看到,当靶核原子序数同入射离子 的相等时,入射离子的 K 空穴截面同靶核的也相 等.随着靶原子序数进一步增加,靶核的截面迅速 减少.靶材料的最佳选择是其原子序数要略高于入 射离子的,这时入射离子的截面仍然处于共振峰附 近,而靶核截面却比入射离子的截面小很多,从而 降低了靶核 X 射线本底.

表1 一些入射离子和靶核的 K 空穴截面

<i>E</i> ∕MeV	p+t	ø,∕b	a/b	
30	Br+Mg	0, 33		
30	Br +Fe	3.4	5 100	
30	Br+Zr	340	6.4	
202	Kr+Be	600	190 000	
202	Kr+Fe	0.033	8 300	
202	Kr+Zr	4 900	66	
47	I+AI	0.0032	2 800 000	
47	I+Ni	<0.0006	400	
47	I+Y	0.003 6	18	
47	1+Pr	1.1	0.005 9	
47	I+P6	0.021	<0.000 013	
470	Xe+AI	32		
470	Xe+Ni	40	180 000	
470	Xc+Y	110	9 300	
470	Xe+Pr	520	160	
470	Xe+Pb	250	26	

入射离子 K 空穴截面同它的能量,原子序数与 靶原子密切相关^[6]. 从表2可以看出,入射离子 X 射线产额随着其原子序数增大而 X 射线产额明显 减少,随着能量增大而增大,如100 MeV 的⁸⁰Se 离 子,其 X 射线产额为0.05,能量增至120 MeV,X 射线产额为0.08.

探测离子 X 射线方法必须考虑多普勒效应,因为 X 射线是在入射离子处于运动状态时发射出来的.由于入射离子能量在靶物质中不断变小, X 射线能谱将发生多普勒展宽,使得 X 射线能量分辨变

同位素	$T_{1/2}/a$	相关同量 异位家	测定的 离子	电荷态	袍	<i>B</i> ∕MeV	K _■ X 射线产额/ 每入射离子
³² Si I	100	³² S(Z+2)	28S1	7+	CBCO3	56	1.0
				7+	Ti	56	0. 3
40Fe	1.5×10^{6}	⁴⁰ Ni(Z+2)	⁵⁶ Fe	11+	Cu	102	0.8
⁵⁹ Ni	8×10^{4}	${}^{59}Co(Z-1)$	58N1	11+	Zn	102	0. 5
⁷⁸ Se	1.1×10 ⁶	$^{79}Br(Z-1)$	⁸⁰ Se	10+	Y	100	0. 05
				12+	Y	120	0. 08
⁹³ Mo	4×10 ³	$^{93}Ni(Z-1)$	⁹² Mo	11+	R'n	106	0.008
¹⁰⁷ Pd	7×10 ⁶	¹⁰⁷ Ag(Z+1)	¹⁰⁶ P d	11+	Ag	106	0. 003

表2 入射离子 X 射线产额同离子质量和靶物质的关系

差,为了获得合适的能量分辨,要限定靶物质厚度, 以便得到适当的多普勒展宽,

3 实验描述

近年来中国原子能科学研究院也在其加速器质 谱计上建立的入射离子 X 射线探测装置, 开展了这 方面的实验研究,实验采用的离子探测器为 X 射线 探测装置,经过90°磁分析器和静电偏转器选择后, 离子具有一定的质-荷比(m/q), X 射线探测器可以 用来鉴别离子的原子序数,离子束入射在靶上,离 子束和靶物质相互碰撞的同时,发出各自的 X 射 线. 对于 Se 和 Cu 离子束, 我们选用 Y 作为靶物 质,其厚度分别为3.8 和 2.0 mg/cm,用安放在束 线90°方向上的 Si(Li) 探测器测量 X 射线谱, Si(Li) 探测器的灵敏区面积为78.5 mm², 对于5.9 keV X 射线的能量分辨率为174 eV (FWHM). Si (Li)探测器与靶之间用25 µm Capton 膜作为真空 密封. Si(Li)探测器安置在90°方向以避免多普勒展 宽和避开静电分析器高压的轫致辐射本底. 当靶移 开时,置于末端的 AuSi 面垒半导体可用于测量离 子流强度,图3是入射离子 X 射线探测系统的示意 图(以测定⁷⁹Se 为例).



图2 入射离子 X 射线探测系统示意图

4 实验结果及讨论

⁶⁴Cu 是一种放射性核素,半衰期12.7 h,利用 这种放射束进行核反应时,需要知道⁶⁴Cu 束流强 度,由于离子源⁶⁴Cu 样品中含有 Ni 和 Zn 等杂质元 素,其中⁶⁴Ni 和⁶⁴Zn 是⁶⁴Cu 的同量异位素.⁶⁴Cu 放 射性束的强度较小,这时同量异位素本底是不可忽 视的.通常的质谱分析技术(MS)不能将它们区分 开.

在实验中,进入 X 射线探测器的离子其质量数 为64,利用探测的 X 射线谱确定离子束中的同量异 位素成分,图3是⁶⁴Cu 放射性束的 X 射线谱,图中 分别呈现出 Ni, Cu 和 Zn 的 K_a 和 K_b X 射线谱,从 K_a X 谱线可以得出⁶⁴Cu 以及其同量异位素⁶⁴Ni 和 ⁶⁴Zn的相对强度,X 射线探测器探测⁶⁴Cu 的 K_a 射 线的效率为5.7×10⁻⁵.结果表明了同量异位素⁶⁴Ni 和⁶⁴Zn 干扰可以被排除.



图3 "Cu 放射性束的特征 X 射线谱

⁷⁹Se 是一种长寿命同位素,半衰期1.1×10⁵ a^[10],它是裂变产物、AMS 测定⁷⁸Se 的困难主要是 ⁷⁹Br 的干扰,使用入射离子 X 射线探测技术可以将 它们区分开.为了开展⁷⁹Se 同位素示踪应用,我们 进行了⁷⁹Se 的测定研究,图4是 X 射线探测器记录 的入射离子 X 射线谱,样品中⁷⁹Se/Se=3.9×10⁻⁸. 从图中看到, Se 的 K_{a} X 射线谱同 Br 的能很好地分 开,从而可以求得⁷⁸Se 的强度.X 射线探测器探测 ⁷⁹Se的 K_{a} 射线的效率为7×10⁻⁴.从图中也看到 Y 靶的 K_{a} X 射线谱,但它远离 Se 的 X 射线谱,其强 度未对⁷⁰Se 测量产生影响.



图4 测量"Se 的入射离子 X 射线谱

入射离子 X 射线探测技术的主要问题是它探测离子的效率低,通常 AMS 是一种直接记录原子的方法,它的最高灵敏度可达到10⁻¹⁵-10⁻¹⁶(如测

定"C).由于引进了 X 射线探测技术,大大降低了 离子探测效率,AMS 灵敏度相应降低4、5个数量 级,约为10⁻¹⁰,可见 X 射线探测技术用测定³⁵Cl 等 较轻核素没有优势.但是,这样的灵敏度对于重核 素的测定仍然有其应用的价值.

放射性废物安置要求测定长寿命核素的含量、 有些长寿命核素(⁵⁹Ni,⁷⁸Se,⁸⁹Zr,⁹⁹Mo,⁹⁴Nb, ⁸⁹Tc,¹⁰⁷Pd,¹⁵¹Sm)含量小于10⁻⁶Bq/kg,用放射性 方法测量还有困难.目前放射性计数法的探测极限 为0.001-0.1Bq/kg.基于入射离子 X射线探测的 AMS 技术在排除分子、邻近同位素和同量异位素 干扰的能力上要比 MS 强得多,测定上述长寿命同 位素含量的灵敏度可达10⁻⁶-10⁻⁸Bq/kg.有的长 寿命较重核素(如⁷⁹Se)作为示踪剂在生物医学中具 有潜在应用.此外,入射离子 X射线探测应用于离 子束的分析也是令人注目的,利用放射性束进行核 反应研究,其束流强度低,有时只能达到10⁶ ions/

参考)文献:

- Tuniz Claud, Bird John R. Fink David et al. Accelerator Mass Spectrometry [M]. 1998, New York, CRC press.
- [2] 蒋崧生,何明.入射离子 X 射线探测及其应用 [J].物理、 1998, 27; 744-748.
- [3] Fifield L K. Accelerator Mass Spectrometry and Its Applications [J]. Rep Prog Phys. 1999, 62; 1 223-1 274.
- [4] Meyerhof W E, Anholt R. Saylor TK K-vacancy Production in Heavy-ion Collisions. 11 multiple and single-collision excitation in the 2pc molecular orbitat [J]. Phys Rev., 1977, 16 A: 169-169.
- [5] Meyerhof W E, Anholt Robert, Saylor T K et al. K-vacancy Production in Heavy-ion Collisions, 1 experimental results for 2≥36 projectiles [J]. Phys Rev. 1976, 14: 1 663-1 661.
- [6] McAninch JE, Bench GS, Freeman SP H T et al. PXAMS-Projectile X-ray AMS: X-ray yields and applications [J]. Nucl

s,这比稳定同位素束流强度小5个数量级以上,这 时,束流中含有的杂质成分会对被研究的核反应造 成不可忽略的影响,如前所述,经过电、磁分析器 后的主要杂质成分是同量异位素,在⁶⁴Cu 放射性束 的核反应研究中,我们成功地测量到⁶⁴Ni和⁶⁴Zn 的 杂质成分,目前我院正在进行⁶⁴Cu 的库仑激发函数 测量,测定⁶⁴Ni和⁶⁴Zn 的本底成分是该实验中的重 要环节.

5 结束语

入射离子 X 射线探测方法是中重核同量异位 素鉴别的一种新方法,它不仅可以开拓 AMS 的应 用新领域,而且对微弱离子束中的同量异位素本底 成分的鉴别提供一种新手段,在探测稀有离子和微 束核反应测量中,同量异位素本底的鉴别具有十分 重要意义,

Instr & Meth., 1995, B99; 541-545.

- [7] McAnnch J E, Hainsworth L J, Marchetti A A et al. Measurements of ⁵³Ni and ⁵⁵Ni by Accelerator Mass Spectrometry using Characteristic Projectile X-ray [J]. Nucl Instr Meth. 1997, B123, 137-143.
- [8] Freeman S P H T, Serfass R E, King J C et al. Biological Sample Preparation and ⁴¹Ca AMS Measurement at LLNL
 [J], Nuct Instr & Meth., 1996, B99, 567-561.
- [9] Wagner Michael J M, Synal Hans-Arno, Suter Martin. Projectile X-ray Detection, Application and limit [J]. Nucl Instr & Meth. 1995, B99, 519-523.
- [10] Jiang Songsheng, Guo Juru, Jiang Shan. Determination of Half-life of ⁷⁹ Se with the Accelerator Mass Spectrometry Technique [J]. Nucl Instr & Meth. 1997, B123, 405-411.

Detection of Characteristic X-ray from Projectile Ions for Identification of Isobars in AMS^{*}

JIANG Song-sheng, HE Ming

(Department of Nuclear Physics, China Institute of Atomic Energy, Beijing 102413, China)

Abstract: In recent years, a new technique to detect the charteristic X-ray from (

⁽下转第254页)

^{*} Poundation item; NSFC (19675075)

参考文 献:

- Bowman C D, Arthur E D, Lisowski P W et al. Nuclear Energy Generation and Waste Transmutation Using an Acceleratordriven Intense Thermal Neutron Source [J]. Nucl Instr & Meth, 1992, A320, 336-367.
- [2] 戴光曦.加速器驱动的核电站——干净現实的核能源[J].核 物理动态,1996,13(4),53-58.
- [3] Schmidt K H, Heinz A, Clerc et al. Low-energy Fission Stu-

dies of Neutron-deficient Projective Fragments of ²³³ U [J]. Phys Lett B, 1994, 325; 313-316.

- [4] Gross K D. Nuclear Waste Transmutation and Incineration
 [Z]. GSI-Nachrichten, 2/99, 14.
- [5] 戴光曦.实验原子核物理学[M].北京:原子能出版社,1995, 389-390.

Target Experiment, Radioactive Wastes Transmutation and Incineration of Nuclear Reactor Driven by Accelerator

DAI Guang-xi

(Institute of Modern Physics, the Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000. China)

Abstract: The recent progresses in accelerator-driven nuclear subcritical nuclear reactor, especially in target experimental data have been reviewed. The data contained all the isotopes producing cross-sections. The reaction products were identified whether they came from the spallation or fission reaction.

Key words: spallation reaction; transmutation; incineration; neutron capture

(上接第234页)

projectile ions in accelerator mass spectrometry (AMS) has been developed. After analysis in the routine AMS system, the ions are stopped in an appropriately chosen target in steat of an ion detector and induced X-ray are detected for identification of ions by atomic number. For the application of AMS to higher mass isotopes with mass number>20 using small accelerator, the characteristic X-rays technique is better than the energy loss method for identification of atomic isobars. For analysis of heavy isotopes, a detection system of projectile X-ray has been set up at the China Institute of Atomic Energy for identification of isobars in the AMS. Some of results in recent measurement of ⁶⁴Cu and ⁷⁹Se were reported here. The ⁶⁴Cu ions were separated from its isobars, ⁶⁴Ni and ⁶⁴Cu, and ⁷⁸Se ions were separated from ⁷⁹Br.

Key words: projectile X-ray detection; isobar identification; accelerator mass spectrometry